

試験項目	項目名称	説明	規格対応	試験単位	項目コード	料金		
						中小	一般	
摩擦・摩耗試験	基本料金	往復動摩擦試験	NA	1条件10分につき	T414711	¥2,880	¥4,310	
	同一試験の追加料金	往復動摩擦試験(同一試験の追加)		10分につき	T414751	¥1,120	¥2,430	
	(オプション)高温試験	往復動摩擦試験 300℃を超えてるもの		1試験	T414721	¥7,380	¥14,770	
	(オプション)雰囲気制御	往復動摩擦試験 雰囲気の温度を調整するもの		1試験	T414731	¥1,970	¥3,950	
	(オプション)回転運動	往復動摩擦試験 回転モードの場合		10分につき	T414741	¥670	¥1,340	
	極圧性試験	(組合せ)	潤滑油やグリースなどの潤滑剤に対し極圧性(どれくらいの荷重に耐えられるか)を規格に準じて試験します。	1試験(53分30秒)	T414711+T414751 x 5	¥8,480	¥16,460	
	耐摩耗試験	(組合せ)	潤滑油やグリースなどの潤滑剤に対し耐摩耗性を規格に準じて試験します。	1試験(2時間30分)	T414711+T414751 x 11	¥15,200	¥31,040	
	試験片観察・写真撮影	光学式顕微鏡によるもの 像の観察	マイクروسコープを用いて、試験後の試料観察を行います。	NA	1試料につき	T511111	¥3,170	¥3,450
		光学式顕微鏡によるもの 写真撮影	上記観察後に写真撮影を行います。		1撮影につき	T511121	¥590	¥1,180
	粗さ・形状計測	表面粗さ・形状測定機による	試験後の試験片形状や粗さを測定する場合		1箇所につき	TF12311	¥3,610	¥7,220
ボールオンディスク摩擦摩耗試験機 (CSM Instruments社製)	基本料金	ボールオンディスク乾燥摩擦試験	JIS R 1613-2002	1条件1時間につき	T412311	¥3,190	¥6,390	
	同一試験の追加料金	ボールオンディスク乾燥摩擦試験(同一試験の追加)		1時間につき	T412312	¥820	¥1,660	
スクラッチ試験機 (Micro Photonics Inc. 社製)	基本料金	スクラッチ試験	NA	3測定につき	T412411	¥3,120	¥6,800	
	同一試験の追加料金	スクラッチ試験(同一試料の追加)		1測定につき	T412412	¥560	¥1,220	
せん断粘度測定	基本料金	レオロジー測定による	JIS K7117-2	1条件1時間につき	T414611	¥10,350	¥18,560	
	同一試験の追加料金	レオロジー測定による(同一試験の追加)		15分につき	T414612	¥1,230	¥2,080	
動的粘弾性測定	基本料金	レオロジー測定による	NA	1条件1時間につき	T414611	¥10,350	¥18,560	
	同一試験の追加料金	レオロジー測定による(同一試験の追加)		15分につき	T414612	¥1,230	¥2,080	
	基本料金	上下振動による 周波数分散測定(等温測定)	NA	1測定につき	T414511	¥6,370	¥12,340	
	基本料金	上下振動による 温度分散測定		1測定につき	T414521	¥10,640	¥20,530	
	冷却	上下振動による 液体窒素を使用するもの		100リットルにつき	T414531	¥17,650	¥19,880	
ラマン分光分析	基本料金	顕微レーザーラマン分光測定	NA	1試料1測定点につき	T616111	¥4,670	¥9,710	
	同一試験の追加料金	顕微レーザーラマン分光測定(同一試験の追加)		1測定点につき	T616112	¥2,570	¥5,150	
超微小押し込み硬さ試験	基本料金	超微小硬さ試験	・JIS Z2255(2003) ・ISO 14577 ・ASTM E2546-07	5試験点につき	T219111	¥3,580	¥7,170	
	同一試験の追加料金	超微小硬さ試験(同一試験の追加)		1試験点につき	T219112	¥520	¥1,100	
顕微鏡観察	基本料金	形状等の測定	NA	1解析につき	TF12211	¥8,440	¥12,710	
X線光電子分光分析	基本料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(ワイドスキャン測定)	NA	1測定につき	T634111	¥17,900	¥33,980	
	基本料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(ナロースキャン測定)	NA	1試料1時間につき	T634211	¥18,950	¥34,390	
	同一試験の追加料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(ナロースキャン測定 同一試料の追加)	NA	1時間につき	T634212	¥6,140	¥12,280	
	基本料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(深さ方向分析)	X線の照射により最表層(数nm)の表面状態(物質の種類や状態)を分析できます。	1試料1時間につき	T634311	¥22,060	¥40,530	
	同一試験の追加料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(深さ方向分析、同一試料の追加)		1時間につき	T634312	¥6,140	¥12,280	
	基本料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(面分析または線分析)		1試料1時間につき	T634411	¥18,950	¥34,390	
	同一試験の追加料金	エックス線光電子分光分析装置によるもの(面分析または線分析、同一試料の追加)		1時間につき	T634412	¥7,260	¥14,390	
飛行時間型二次イオン質量分析装置	基本料金	飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの(通常測定)	NA	2時間以内	T636111	¥27,720	¥51,120	
	同一試験の追加料金	飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの(通常測定 同一試験の追加)	NA	30分につき	T636112	¥4,240	¥7,630	
	同一試験の追加料金	飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの(追加解析)	NA	30分につき	T636211	¥1,320	¥2,660	

*料金単価は1円単位ですが、請求時には合計金額の10円未満は切り捨てます。
*下記のように、御業種によって料金が異なります。ご確認ください。

適用料金	業種等	資本金又は従業員数
一般料金		中小企業基本法第2条に定める中小企業(下記要件を参照)以外の企業、一般財団法人・一般社団法人・NPO法人・国・都道府県・区市町村等自治体、独立行政法人、大学、専門学校、個人など
中小企業料金	小売業	資本金5千万円以下又は従業員50人以下の会社、個人事業者
	サービス業	資本金5千万円以下又は従業員100人以下の会社、個人事業者
	卸売業	資本金1億円以下又は従業員100人以下の会社、個人事業者
	製造業・その他	資本金3億円以下又は従業員300人以下の会社、個人事業者
	中小企業団体	中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された法人あるいは団体、中小企業者からなる団体
当センター理事長が必要と認めた場合	公益財団法人又は公益社団法人 業務提携等の協定に基づく事業(業務提携事業)	